



## X200 Skiktjockleksmätare 0-2000μm intern sond

15079520

Skiktjockleksmätare X200 med mätområde 0-2000 μm och intern sond

Denna skiktjockleksmätare är idealisk för enkel mätning av skiktjocklek, såsom färg, galvanisering och folie på magnetiska metaller (FE) som järn och rostfritt stål, samt icke-magnetiska metaller (NFE) som aluminium och koppar.

Skiktjockleksmätaren är utrustad med en integrerad sond som har ett mätområde på 0-2000 μm, hög noggrannhet på  $\pm(3\% + 1\ \mu\text{m})$  och en upplösning på 0,1 μm.

Ingår: Testplattor, kalibreringsfolie, användarmanual, 2x1 AAA-batterier och förvaringslåda.

### Funktioner:

- Integrerad rubinspetsad sond
- Hög upplösning på 0,1 μm
- Mätprecision på  $\pm(3\% + 1\ \mu\text{m})$
- Automatisk identifiering av underlag
- Automatisk roterande skärm för enkel avläsning
- Bakgrundsbelyst display för bättre synlighet

### Användningsexempel:

- Lack- och bilindustrin – Säkerställer korrekt kvalitet på tjockleken av lack, lakering, galvanisering och andra

### Produktinformation

Artikel nr. 15079520

### EAN

Tulltariff 9017300000

Försäljningskvantitet 1

### Produktspecifikationer

Barcode 5708004108924

Avläsning 0.1μm(0~100μm);1μm(>100μm)

Noggrannhet  $\pm(3\% + 1\ \mu\text{m})$

Mätområde 0-2000 μm

Bruttovikt 0,470 kg

Netto vikt 0,370 kg